Tillæg til Dansk Patenttidende nr. 13/1-4-86

G 01 B 7/16 Ans.nr.: 2740/85
Int. ans.nr.: PCT/NL84/00037
Int. indleveringsdag: 31 okt 1984
Videreførelsesdag: 18 jun 1985
Indleveret: 18 jun 1985
Løbedag: 31 okt 1984
Alm. tilgængelig: 18 jun 1985
Prioritet: 31 okt 1983 NL 8303745

*TECHNO-DIAGNOSIS B.V.; Vlaardingen, NL.
Opfinder: Rombartus Willem Pieter *Uitermarkt; NL.
Fuldmægtig: Kontor for Industriel Eneret

Fremgangsmåde og apparat til måling af deformationen af en roterendeaksel.

Sammendrag 2740-85

Ved måling af deformationen af en aksel anvendes strain gauges til kalibrering af den målte værdi for deformationen. For ikke blot at kompensere for proportionalitetsfejl, men også for andre fejl i de målte signaler, overføres målesignaler såvel som kalibreringssignaler ved hjælp af de samme overførselsorganer fra den roterende aksel til præsentationsorganerne for signalet.

2740-85

FIG. 1

